

---

## TP1: tests d'adéquation et d'indépendance

---

• **Test du  $\chi^2$  d'adéquation à une loi donnée (avec paramètre(s) également donné(s):  
Cas d'une loi discrète:**

Soit une variable aléatoire discrète  $X$  à valeurs dans un espace fini  $\mathcal{X} = \{a_1, \dots, a_K\}$ . La loi de probabilité de  $X$  est donnée par  $(p_1, \dots, p_K)$  où  $p_k = \mathbb{P}(X = a_k) \in ]0, 1[$  pour  $k = 1, \dots, K$  avec  $\sum_{k=1}^K p_k = 1$ . Soit  $(p_{1,0}, \dots, p_{K,0}) \in ]0, 1[^K$  avec  $\sum_{k=1}^K p_{k,0} = 1$  une loi de probabilité discrète fixée. On souhaite tester l'hypothèse nulle  $H_0: (p_1, \dots, p_K) = (p_{1,0}, \dots, p_{K,0})$  contre l'hypothèse alternative  $H_1: (p_1, \dots, p_K) \neq (p_{1,0}, \dots, p_{K,0})$  au niveau  $\alpha$ .

Soit un échantillon i.i.d.  $(X_1, \dots, X_n)$  distribué comme  $X$ . Notons  $N_k = \sum_{i=1}^n I(X_i = a_k)$ . Soit la statistique de test:

$$T_n = n \sum_{k=1}^K \frac{(\hat{p}_k - p_{k,0})^2}{p_{k,0}} = \sum_{k=1}^K \frac{(N_k - np_{k,0})^2}{np_{k,0}}.$$

Sous  $H_0$ , la statistique  $T_n$  converge en loi vers une variable de loi  $\chi^2(K-1)$  lorsque  $n \rightarrow \infty$ . En pratique toutefois, il est recommandé de n'utiliser cette approximation en loi que si  $n$  est suffisamment grand pour que  $n \min(p_{1,0}, \dots, p_{K,0}) \geq 5$ . Sous  $H_1$ , la statistique  $T_n$  tend presque-sûrement vers  $\infty$  lorsque  $n \rightarrow \infty$ . Notons  $t_n$  la réalisation de  $T_n$ . La région de rejet associée au niveau asymptotique de risque de 1ère espèce  $\alpha$  est

$$\mathcal{R} = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \{a_1, \dots, a_K\}^n : t_n > F_{\chi^2(K-1)}^{-1}(1 - \alpha) \right\}.$$

La  $p$ -valeur du test est  $\mathbb{P}(\chi^2(K-1) > t_n)$  (avec un léger abus de notation).  
La fonction `chisq.test` du logiciel R implémente ce test.

• **Test de Kolmogorov-Smirnov d'adéquation à une loi continue:**

Soit une variable  $X$  de fonction de répartition  $F_X$  de support  $\mathcal{X}$ . On souhaite tester l'ajustement à une distribution continue fournie par l'utilisateur et entièrement spécifiée, à savoir, ses éventuels paramètres sont également fournis par l'utilisateur. Formellement, on souhaite tester  $H_0: F = F_0$  contre  $H_1: F \neq F_0$  au niveau  $\alpha$ , avec  $F_0$  continue.

Soit  $(X_1, \dots, X_n)$  un échantillon i.i.d. de fonction de répartition  $F_X$ . Soit  $\hat{F}_n$  la fonction de répartition empirique des  $X_i$  définie pour  $x \in \mathbb{R}$  par  $\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i \leq x)$ . Soit la statistique

de test:

$$D_n = \sqrt{n} \sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F_0(x)|.$$

Notons  $d_n$  la réalisation de  $D_n$ .

La loi de  $D_n$  sous  $H_0$  ne dépend que de  $n$  (elle ne dépend pas de  $F_0$ ), ce qui permet d'obtenir une version exacte du test. A  $n$  fixé, la région critique exacte associée au niveau de test  $\alpha$  est

$$\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{X}^n : d_n > k_{\alpha, n}\}$$

où  $k_{\alpha, n}$  est déterminé numériquement par ordinateur (ou à partir d'une tabulation).

Kolmogorov (1933) a montré que  $D_n \xrightarrow{D} Z$  où  $Z$  est une variable aléatoire dont la fonction de répartition notée  $K$  est donnée par

$$K(y) = \sum_{-\infty}^{\infty} (-1)^k \exp(-2k^2 y^2) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \exp(-2k^2 y^2).$$

On peut également obtenir la convergence presque-sûre de  $D_n$  vers  $\infty$  sous  $H_1$ . La région de rejet associée au niveau asymptotique de test  $\alpha$  est

$$\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{X}^n : d_n > k_\alpha\}$$

où  $k_\alpha$  satisfait  $K(k_\alpha) = 1 - \alpha$ .

La fonction `ks.test` (package `stats` chargé par défaut lors du lancement du logiciel R) implémente les versions exacte et asymptotique de ce test.

#### • Test de Cramer-von-Mises d'adéquation:

Soit une variable  $X$  de fonction de répartition  $F_X$  de support  $\mathcal{X}$ . On souhaite tester l'ajustement à une distribution continue fournie par l'utilisateur et entièrement spécifiée (à savoir, ses éventuels paramètres sont également fournis par l'utilisateur). Formellement, on souhaite tester  $H_0: F = F_0$  contre  $H_1: F \neq F_0$  au niveau  $\alpha$ , avec  $F_0$  continue.

Soit  $(X_1, \dots, X_n)$  un échantillon i.i.d. de fonction de répartition  $F_X$ . Soit  $\hat{F}_n$  la fonction de répartition empirique des  $X_i$  définie pour  $x \in \mathbb{R}$  par  $\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i \leq x)$ . Soit la statistique de test  $D_n$  qui est une mesure de l'écart entre une fonction de répartition théorique et une fonction de répartition empirique:

$$D_n = n \int_{-\infty}^{\infty} \left( \hat{F}_n(x) - F_0(x) \right)^2 dF_0(x).$$

La loi de  $D_n$  sous  $H_0$  ne dépend que de  $n$  (elle ne dépend pas de  $F_0$ ). Notons  $d_n$  la réalisation de  $D_n$ . A  $n$  fixé, la région de rejet associée au niveau de test  $\alpha$  est

$$\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{X}^n : d_n > k_{\alpha, n}\}$$

où  $k_{\alpha, n}$  est approximé numériquement par ordinateur (ou à partir d'une tabulation).

La fonction `cvm.test` du package `gofTest` du logiciel R implémente ce test.

#### • Tests du chi-deux d'indépendance entre deux variables: Cas de deux lois discrètes:

Soit un couple  $X = (Y, Z)$  de variables discrètes. On suppose que les variables  $Y$  et  $Z$  sont à valeurs respectivement dans  $\mathcal{Y} = \{b_1, \dots, b_J\}$  et  $\mathcal{Z} = \{c_1, \dots, c_L\}$ . La loi de probabilité de  $X$  est donnée par  $(p_{j,\ell})_{1 \leq j \leq J, 1 \leq \ell \leq L}$  où  $p_{j,\ell} = \mathbb{P}(Y = b_j, Z = c_\ell)$  pour  $1 \leq j \leq J$  et  $1 \leq \ell \leq L$  avec  $\sum_{j=1}^J \sum_{\ell=1}^L p_{j,\ell} = 1$ . Les lois marginales de  $Y$  et  $Z$  sont données respectivement par  $(p_{j,\cdot})_{1 \leq j \leq J}$  où  $p_{j,\cdot} = \mathbb{P}(Y = b_j)$  et  $(p_{\cdot,\ell})_{1 \leq \ell \leq L}$  où  $p_{\cdot,\ell} = \mathbb{P}(Z = c_\ell)$ . On souhaite tester l'indépendance de  $Y$  et  $Z$  au niveau  $\alpha$ . Formulons alors l'hypothèse nulle en  $H_0$ : “ $Y$  et  $Z$  sont indépendantes” et l'hypothèse alternative  $H_1$ : “ $Y$  et  $Z$  ne sont pas indépendantes”. L'indépendance de  $Y$  et  $Z$  est équivalente à l'égalité entre la loi jointe de  $(Y, Z)$  et le produit des lois marginales de  $Y$  et  $Z$  respectivement. On peut alors reformuler l'hypothèse nulle en  $H_0$ :  $p_{j,\ell} = p_{j,\cdot} p_{\cdot,\ell}$  pour  $j = 1, \dots, J$  et  $\ell = 1, \dots, L$  et l'hypothèse alternative en  $H_1$ :  $\exists(j_0, \ell_0)$  tel que  $p_{j_0, \ell_0} \neq p_{j_0, \cdot} p_{\cdot, \ell_0}$ . Soit un échantillon i.i.d.  $((Y_1, Z_1), \dots, (Y_n, Z_n))$  distribué comme le couple  $X = (Y, Z)$ . Notons

$$N_{j,\ell} = \sum_{i=1}^n I(Y_i = a_j, Z_i = c_\ell)$$

l'effectif observé dans la catégorie  $(j, \ell)$ ,

$$N_{j,\cdot} = \sum_{i=1}^n I(Y_i = a_j)$$

l'effectif cumulé observé dans la catégorie  $j$  et

$$N_{\cdot,\ell} = \sum_{i=1}^n I(Z_i = c_\ell)$$

l'effectif cumulé observé dans la catégorie  $\ell$ . Soit la statistique de test:

$$T_n = n \sum_{j=1}^J \sum_{\ell=1}^L \frac{(\hat{p}_{j,\ell} - \hat{p}_{j,\cdot} \hat{p}_{\cdot,\ell})^2}{\hat{p}_{j,\cdot} \hat{p}_{\cdot,\ell}}.$$

Sous  $H_0$ , la statistique  $T_n$  converge en loi vers une variable de loi  $\chi^2((J-1)(L-1))$  lorsque  $n \rightarrow \infty$ . En pratique toutefois, il est recommandé de n'utiliser l'approximation en loi que si  $n$  est suffisamment grand pour que  $n \min_{1 \leq j \leq J, 1 \leq \ell \leq L} \{p_{j,\cdot} p_{\cdot,\ell}\} \geq 5$  ou 10 selon les auteurs. Sous  $H_1$ , la statistique  $T_n$  tend en probabilité vers  $\infty$  lorsque  $n \rightarrow \infty$ . La région critique associée au niveau asymptotique de test  $\alpha$  est

$$\mathcal{R} = \{T_n > F_{\chi^2((J-1)(L-1))}^{-1}(1 - \alpha)\}.$$

La  $p$ -valeur du test est  $\mathbb{P}(\chi^2((J-1)(L-1)) > t_n)$  (avec un léger abus de notation).

La fonction `chisq.test` du logiciel R implémente ce test.

### • Illustration numérique:

Elaborer un plan de simulations explicitant le nombre d'échantillons générés noté  $M$ , la taille requise pour l'échantillon notée  $n$  et les différentes lois utilisées pour simuler les échantillons. Le travail à effectuer peut se mettre sous la forme de l'algorithme suivant:

- fixer  $m_0$ ,
- choisir une loi de probabilité aux paramètres près, ce qui induit un choix de  $\mathbb{E}[X]$ ,
- pour  $n = 20, 50, 100, 200, 500$ ,

- pour  $m = 1, \dots, M$ ,
  - simuler un échantillon i.i.d.  $(X_1^{\{m\}}, \dots, X_n^{\{m\}})$  selon la loi choisie,
  - déterminer si le test accepte ou rejette l'hypothèse nulle sur la base de l'échantillon simulé,
- déterminer la proportion empirique d'erreurs de 1<sup>ère</sup> espèce ou la puissance empirique, selon le cas considéré.